PAT-NO:

JP362145851A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 62145851 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT

PUBN-DATE:

June 29, 1987

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

KUROSAWA, ATSUSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NEC CORP

COUNTRY N/A

APPL-NO:

JP60288726

APPL-DATE:

December 20, 1985

INT-CL (IPC):

H01L027/04, H01L021/02, H01L021/66,

H01L021/88

US-CL-CURRENT: 257/775

## **ABSTRACT:**

PURPOSE: To efficiently and effectively inspect wirings by providing means for indicating wirings for transmitting a positive signal or a reverse signal at wirings.

CONSTITUTION: Wirings 1 are for transmitting a certain signal, and wirings 2 are for transmitting a reverse signal to the certain signal. The wirings 1 and 2 can be clearly distinguished according to figure feature 4 and 3. Thus, whether the wirings are for transmitting positive or reverse signal can be

simply distinguished to readily inspect the types of the wirings on a layout drawings.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO&Japio

## ⑩ 日本国特許庁(IP)

## ① 特許出願公開

# ⑩ 公開特許公報(A) 昭62-145851

◎発明の名称 半導体集積回路

②特 願 昭60-288726

**20出 願 昭60(1985)12月20日** 

砂発 明 者 黒 澤 篤 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

砂代 理 人 弁理士 内 原 晋

#### 明 細 書

発明の名称
半導体集積回路

## 2. 特許請求の範囲

半導体集積回路において、ある信号を伝搬する ための配線、または該信号の反転信号を伝搬する ための配線に、正信号を伝搬するための配線であ るか、反転信号を伝搬するための配線であるかを 示す手段を設けたことを特徴とする半導体集積回 路。

#### 3. 発明の詳細な説明

(技術分野)

本発明は半導体集積回路に関する。

( 従来技術 )

従来の半導体集積回路、特に大規模集積回路は 多数の素子と配線を要素として複雑な装置として 構成される。そしてこの半導体集積回路が正しく 設計されていることを検証するために実装図面 (以下「レイアウト図面」と呼ぶ)上で送一その 構成要素である紫子や配線を検査する必要がある。

しかしながら検査されるべき配線が、ある信号 の正信号を伝搬するための配線であるか、反転信 号を伝搬するためのものであるかを検査するには 困難さが伴うのが普通であり、この種の検査にお いて検査観りが発生することが多かった。

一方、半導体集積回路が大規模化するにつれ検査すべき配線や案子は数万~数十万に上り、これらをレイアウト図面上で検査するためには多くの労力と費用が必要であり、先の欠点は非常に大きなものとなる。

## (発明の目的)

本発明の目的は半導体集積回路において能率的 かつ確実な配線検査が可能な回路を提供すること にある。

### (発明の構成)

本発明は、ある信号を伝搬するための配線、または該信号の反転信号を伝搬するための配線の少

なくとも一方に、正信号伝搬用であるか反転信号 伝搬用であるかを示す手段、例えば図形的特徴を 設けたことを特徴とする。

### (発明の実施例の説明)

次に本発明の一実施例を図面を用いて説明する。 第1-図は本発明の実施例であり、1はある信号 (以下「信号A」と呼ぶ)を伝搬するための配線 (以下「配線1」と呼ぶ)であり、2は舷信号の 反転信号(以下「信号A」と呼ぶ)を伝搬するた めの配線(以下「配線2」と呼ぶ)である。3は 配線1が正信号を伝搬するための配線であること を示す図形的特徴である(以下「図形的特徴1」 と呼ぶ)。4は配線2が反転信号を伝搬するため の配線であることを示す図形的特徴である-(-以下-「図形的特徴2」と呼ぶ)。図形的特徴1及び2 により配線1及び2は明確に区別される。従来は このような図形的特徴が存在していなかったため に、検査されるべき配線が信号Aの正信号を伝搬 すべき配線であるか、信号Aを伝搬するための配 線であるかを検査するためには、該信号を出力し

**-3** -

## 4. 図面の簡単な説明

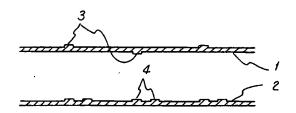
第1図は本発明の一実施例による半導体集積回 路の配融バターン図である。

1 ……ある信号(信号A)を伝搬するための配 級、2 ……信号Aの反転信号を伝搬するための配 級、3 …… 1 が信号Aの正信号を伝搬するための 配線であることを示す図形的特徴、4 …… 2 が信 号Aの反転信号を伝搬するための配線であること を示す図形的特徴。

代理人 弁理士 内 原



- 4 -



第 1 図